

PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 15 Febbraio 2023

ESERCIZIO 1

In un semiconduttore, la relazione di dispersione in banda di conduzione risulta: $E(k) = a(k - k_0)^2 + 2 \times 10^{-19}$ J, con $a = 5 \times 10^{-38}$, e $k_0 = 10^9$ m⁻¹.

1) Determinare la massa efficace in banda di conduzione, calcolandone il rapporto con la massa dell'elettrone libero. [4]

2) Determinare il valore medio del modulo della velocità termica a temperatura ambiente, in banda di conduzione. [2]

3) Con questo semiconduttore viene realizzato un resistore integrato, costituito da una strip lunga 200 μm , larga 50 μm e profonda 200 nm. La strip è drogata uniformemente con $n = N_D = 10^{18}$ cm⁻³. La resistenza della strip è stata misurata, ed è risultata pari a 850 Ω . Determinare il tempo medio tra gli urti per gli elettroni. [4]

ESERCIZIO 2

Si consideri un transistor n -MOS (condensatore MOS ideale) con $N_A = 10^{16}$ cm⁻³, $\mu_n = 0.08$ m²/Vs, $C_{ox} = 30$ nm, $W = L = 5$ μm . Il transistor è polarizzato con $V_{GS} = 5$ V, $V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$.

1) Determinare una espressione della carica mobile $Q_n(y)$ in funzione di $V(y)$ lungo il canale, senza trascurare la variazione dell'ampiezza della regione di svuotamento sotto il canale. [3]

2) Determinare una espressione della corrente di diffusione $I_{DS\ diff}(y)$, in funzione di y lungo il canale. Si lasci indicata la $V(y)$. SUGGERIMENTO: si proceda in maniera simile alla dimostrazione della corrente di trascinarsi, facendo riferimento però alla corrente di diffusione. [4]

3) Confrontare la corrente di trascinarsi I_{DS} con quella di diffusione, per $y = 0$. Per $V(y)$ si usi l'espressione, molto approssimata, ricavata durante il corso. [3]

ESERCIZIO 3

Un transistor bipolare n^+pn^+ ($N_{AB} = 10^{16}$ cm⁻³, $\mu_n = 0.09$ m²/Vs, $\mu_p = 0.04$ m²/Vs, $\tau_n = \tau_p = 10^{-6}$ s, $S=1$ mm²) è polarizzato ad emettitore comune, con $V_{CE} = 5$ V, $I_B = 20$ μA . È stata misurata $I_C = 20$ mA. Trascurare l'ampiezza delle regioni di svuotamento polarizzate con $V \geq 0$.

1) Determinare la lunghezza effettiva e metallurgica della base. [3]

2) Determinare la tensione V_{CE} massima applicabile (il campo elettrico di breakdown è molto elevato). [3].

3) Determinare la tensione V_{BC} limite per far funzionare il transistor in zona attiva diretta, e calcolare la corrente di collettore. [4]

ESERCIZIO 1 In un semiconduttore, la relazione di dispersione in banda di conduzione risulta: $E(k) = a(k - k_0)^2 + 2 \times 10^{-19}$ J, con $a = 5 \times 10^{-38}$, e $k_0 = 10^9$ m⁻¹.

1) Determinare la massa efficace in banda di conduzione, calcolandone il rapporto con la massa dell'elettrone libero. [4]

2) Determinare il valore medio del modulo della velocità termica a temperatura ambiente, in banda di conduzione. [2]

3) Con questo semiconduttore viene realizzato un resistore integrato, costituito da una strip lunga 200 μ m, larga 50 μ m e profonda 200 nm. La strip è drogata uniformemente con $n = N_D = 10^{18}$ cm⁻³. La resistenza della strip è stata misurata, ed è risultata pari a 850 Ω . Determinare il tempo medio tra gli urti per gli elettroni. [4]

SOLUZIONE 1

1) La massa efficace dipende dalla derivata seconda della relazione energia-vettore d'onda (relazione di dispersione) in banda di conduzione, calcolata in un minimo di energia che, nel presente caso, si ha per $k = k_0$. Avremo:

$$\begin{aligned} m_e^* &= \frac{\hbar^2}{\frac{\partial^2 E}{\partial k^2} \Big|_{k=k_0}} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} &= 2a \\ m_e^* &= 1.11 \times 10^{-31} \text{ Kg} \end{aligned}$$

Quindi avremo che $m_e^* = 0.12m_0$, con $m_0 = 9,1 \times 10^{-31}$ Kg è la massa dell'elettrone libero.

2) L'energia cinetica media degli elettroni in banda di conduzione è pari a quella delle molecole di un gas perfetto. Da questo possiamo ricavare la velocità termica media v in modulo (come vettore la media è 0):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}m_e^*v^2 &= \frac{3}{2}kT \\ v &= \sqrt{\frac{3kT}{m_e^*}} = 334 \text{ Km/s} \end{aligned}$$

3) Dalla resistenza e dalle dimensioni geometriche, possiamo calcolare la resistività $\rho = 1/q\mu_n n = 1/q\mu_n N_D$. Da questa possiamo ricavare la mobilità e quindi, conoscendo la massa efficace, il tempo medio τ tra gli urti:

$$R = \rho \frac{L}{t_h W}$$

$$\begin{aligned} \rho &= R \frac{t_h W}{L} = 4.25 \times 10^{-5} \text{ } \Omega\text{m} \\ \rho &= \frac{1}{q\mu_n N_D} \\ \mu_n &= \frac{1}{q\rho N_D} = 0.147 \text{ m}^2/\text{Vs} \\ \mu_n &= \frac{q}{m_e^*} \tau \\ \tau &= \mu_n \frac{m_e^*}{q} = 0.1 \text{ ps} \end{aligned}$$

ESERCIZIO 2

Si consideri un transistor n -MOS (condensatore MOS ideale) con $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $t_{ox} = 30 \text{ nm}$, $W = L = 5 \text{ }\mu\text{m}$, è polarizzato con $V_{GS} = 5 \text{ V}$, $V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$.

1) Determinare una espressione della carica mobile $Q_n(y)$ in funzione di $V(y)$ lungo il canale, senza trascurare la variazione dell'ampiezza della regione di svuotamento sotto il canale. [3]

2) Determinare una espressione della corrente di diffusione $I_{DS \text{ diff}}(y)$, in funzione di y lungo il canale. Si lasci indicata la $V(y)$. SUGGERIMENTO: si proceda in maniera simile alla dimostrazione della corrente di trascinarsi, facendo riferimento però alla corrente di diffusione. [4]

3) Confrontare la corrente di trascinarsi I_{DS} con quella di diffusione, per $y = 0$. Per $V(y)$ si usi l'espressione, molto approssimata, ricavata durante il corso. [3]

SOLUZIONE 2

1) Si tratta di scrivere l'espressione della V_{GS} e di fare alcuni passaggi:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -\frac{Q_n(y) + Q_w(y)}{C_{ox}} + 2\psi_B + V(y) \\ Q_n(y) &= -C_{ox} \left(V_{GS} - \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A (2\psi_B + V(y))}}{C_{ox}} - 2\psi_B - V(y) \right) \end{aligned}$$

2) Consideriamo l'espressione della densità di corrente di diffusione e integriamola tra 0 e W in direzione trasversa e tra 0 ed x_i in direzione perpendicolare alla superficie, con attenzione ai segni:

$$j_{SD \text{ diff}}(x, y) = qD_n \frac{dn(x, y)}{dy}$$

$$\begin{aligned}
I_{SD \text{ diff}}(y) &= \int_0^W \int_0^{x_i} qD_n \frac{dn(x,y)}{dy} dx dz \\
I_{SD \text{ diff}}(y) &= WD_n \frac{d \int_0^{x_i} qn(x,y) dx}{dy} \\
I_{SD \text{ diff}}(y) &= W \frac{kT}{q} \mu_n dQ_n(y) dy \\
I_{DS \text{ diff}}(y) &= W \frac{kT}{q} \mu_n C_{ox} \left(1 + \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A}}{2C_{ox} \sqrt{2\psi_B + V(y)}} \right) \frac{dV}{dy}
\end{aligned}$$

Da notare il cambio di segno nell'ultima espressione, dovuto al cambio della direzione della corrente da I_{SD} a I_{DS} .

3) Basta sostituire l'espressione di $V(y)$, calcolandone la derivata in $y = 0$:

$$\begin{aligned}
V(y) &= (V_{GS} - V_{TH}) \left(1 - \sqrt{1 - \frac{y}{L}} \right) \\
\frac{dV(y)}{dy} &= (V_{GS} - V_{TH}) \frac{1}{2\sqrt{1 - \frac{y}{L}}} \\
\frac{dV(y)}{dy} \Big|_{y=0} &= \frac{1}{2L} (V_{GS} - V_{TH})
\end{aligned}$$

Sostituendo i numeri otteniamo ($V(y=0) = V_{GS} - V + TH$):

$$\begin{aligned}
I_{DS \text{ diff}}(y=0) &= W \frac{kT}{q} \mu_n C_{ox} \left(1 + \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A}}{2C_{ox} \sqrt{2\psi_B}} \right) \frac{V_{GS} - V_{TH}}{2L} \\
C_{ox} &= \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = 1.15 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2 \\
\psi_B &= \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} = 0.347 \text{ V} \\
V_{TH} &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} + 2\psi_B = 1.11 \text{ V} \\
V_{GS} - V_{TH} &= 3.88 \text{ V} \\
I_{DS \text{ diff}} &= 5.98 \text{ } \mu\text{A}
\end{aligned}$$

La componente dovuta alla diffusione è molto piccola, se confrontata con la corrente di drift, che (calcolata con le approssimazioni standard) risulta: $I_{DS} = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2 = 0.7 \text{ mA}$.

ESERCIZIO 3

Un transistor bipolare n^+pn^+ ($N_{AB} = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 0.09 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\mu_p = 0.04 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\tau_n = \tau_p = 10^{-6} \text{ s}$, $S=1 \text{ mm}^2$) è polarizzato ad emettitore comune, con $V_{CE} = 5$

V , $I_B = 20 \mu\text{A}$. È stata misurata $I_C = 20 \text{mA}$. Trascurare l'ampiezza delle regioni di svuotamento polarizzate con $V \geq 0$.

1) Determinare la lunghezza effettiva e metallurgica della base. [3]

2) Determinare la tensione V_{CE} massima applicabile (il campo elettrico di break-down è molto elevato). [3].

3) Determinare la tensione V_{BC} limite per far funzionare il transistor in zona attiva diretta, e calcolare la corrente di collettore. [4]

SOLUZIONE 3

1) È immediato calcolare la lunghezza effettiva di base, dato $\beta_f = I_C/I_B = 1000 = \tau_n/\tau_t$:

$$\begin{aligned}\tau_t &= \frac{\tau_n}{\beta_f} = 10^{-9} \text{ s} \\ \tau_t &= \frac{W^2}{2D_n} \\ W &= \sqrt{2D_n\tau_t} \\ D_n &= \frac{kT}{q}\mu_n = 2.326 \times 10^{-3} \text{ s} \\ W &= W_{eff} = 2.15 \mu\text{m}\end{aligned}$$

Determiniamo la V_{BE} :

$$\begin{aligned}Q &= \tau_n I_B = 20 \text{ pC} \\ Q &= qS \frac{W}{2} \delta n(0) = qS \frac{W}{2} \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}\end{aligned}$$

Con semplici passaggi otteniamo $V_{BE} = 0.58 \text{V}$. Determiniamo la lunghezza metallurgica della base:

$$\begin{aligned}V_{BC} &= 4.42 \text{ V} \\ V_{0BC} &= \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = 0.872 \text{ V} \\ W_{BC} &= \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_{AB}} (V_{0CB} + V_{BC})} = 0.84 \mu\text{m} \\ W_{met} &= W_{eff} + W_{BC} = 3 \mu\text{m}\end{aligned}$$

2) Il break-down è dovuto allo svuotamento completo della base (pass-through).

Dobbiamo determinare V_{BC} tale che W_{BC} sia pari a $3 \mu\text{m}$:

$$W_{BC} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_{AB}} (V_{0CB} + V_{BC})} = 3 \mu\text{m}$$

$$V_{BC} = \frac{W_{BC}^2}{\frac{2\epsilon_s}{qN_{AB}}} - V_{0BC} \simeq 68 \text{ V}$$

Trascurando la V_{BE} , che è comunque diversa da quella del punto 1, possiamo assumere $V_{CE \text{ max}} \approx V_{BC \text{ max}} = 68 \text{ V}$

3) Il limite della zona attiva diretta si ha quando la giunzione base-collettore è polarizzata con $V_{BC} = 0$, cioè $V_{BE} = V_{CE}$. La I_C è simile a quella per $V_{CE} = 5 \text{ V}$, ma non uguale poiché la lunghezza effettiva della base è diversa. Trascurando le regioni di svuotamento per $V \geq 0$ avremo $W_{eff} \simeq W_{met}$:

$$\tau_t = \frac{W_{met}^2}{2D_n} = 1.9 \text{ ns}$$

$$\beta_f = \frac{\tau_n}{\tau_t} = 517$$

$$I_C = \beta_f I_B = 10.34 \text{ mA}$$